Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
09/875,204	HEYNEKER ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Jan M. Ludlow	1743	

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
	,				
_					
	•				

INT	ERFERENC	CE SEARCH	ED
Class	Subclass	Date	Examiner

(INCLUDING SE	CH NOTE	TRATEGY)
		DATE	EXMR
updated search		8/8/2005	JML
			ŀ
		 	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
•			